

Application/Control	No.
10/762 653	

Examiner Ellen C. Tran Applicant(s)/Patent under Reexamination

TANAKA ET AL.

Art Unit 2134

	***		ISSUE	CL	AS	SIF	ICATI	ON	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
	OI	RIGINAL		INTERNATIONAL CLASSIFICATION										
	LASS			CI	AIMED	NON-CLAIMED								
713 18			39	G	06	F	11	/25			,			
	CROSS	REFERENCES	·					,						
CLASS	SUBCLASS	(ONE SUBCLASS PI	ER BLOCK)					,			/			
380	37							1			1			
726	25							1						
			•					1			1			
			,				_	1			/			
							_	/			1			
	- L Tran	7 N	ov. 2	.007	Total Claims Allowed: 12									
(Legal In	Examir			(Date)		O.G. Print Fig.								

										□ СРА			☐ T.D.			☐ R.1.47			
Final	Original		Final	Original		Final	Original		Final	Original		Final	Original		Final	Original		Final	Original
1	1			31			61	1		91			121			151	ĺ		181
2	2			32			62			92			122			152	1		182
3	3			33			63].		93 .			123			153	1		183
4	4	ŀ		34			64			94			124			154			184
_5	5			35			65			95			125			155			185
6	6			36			66			96			126			156			186
7	_ 7			37			67			97			127			157			187
8	88			38			68			98			128			158			188
9	0			39			69			99	ĺ		129			159			189
10	10			40			70			100			130			160			190
11	11			41			71			101			131			161			191
12	12			42			72			102			132	[162			192
	13			43			73			103			133	[163			193
	14			44			74			104			134			164			194
	15			45			75			105			135	ĺ		165			195
	16			46			76			106			136			166			196
	17_			47			77			107			137	ſ		167			197
	18			48			78			108			138	Ī		168			198
	19			49_	L		79			109	[139	ſ		169			199
l	20			50_	L		80			110	[140	Ī		170			200
	21			51	Ţ		81			111			141	[171			201
	22			52	Ĺ		82			112	[142			172			202
	23			53	l		83			113			143			173			203
	24			54	[84			114			144	ĺ		174			204
	25			55			85			115			145			175			205
	26			56			86			116			146			176	*		206
	27			57			87			117			147			177			207
	28			58			88			118			148			178			208
	29			59			89			119			149			179		1	209
	30			60			90			120			150			180			210